# **VACUUM TREATMENT APPARATUS AND VAPOR DEPOSITION APPARATUS**

Publication number: JP2005058978

Publication date:

2005-03-10

Inventor:

OMI TADAHIRO; SHIRAI YASUYUKI; MORIMOTO AKITA

Applicant:

**OMI TADAHIRO** 

Classification:

- international:

H05B33/10; B01J3/00; B01J3/02; C23C14/24; C23C14/56; H01L51/50; H05B33/10; B01J3/00; B01J3/02; C23C14/24; C23C14/56; H01L51/50; (IPC1-7): B01J3/00; B01J3/02;

C23C14/24; H05B33/10; H05B33/14

- european:

C23C14/56D

Application number: JP20030296439 20030820 Priority number(s): JP20030296439 20030820

Also published as:

**園** WO2005025735 (A1)

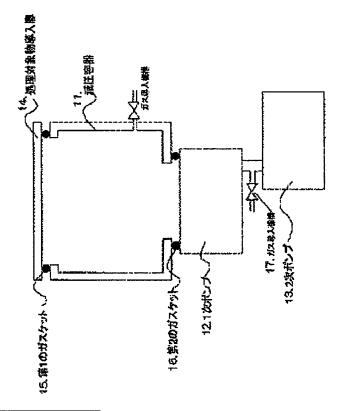
Report a data error here

# Abstract of JP2005058978

PROBLEM TO BE SOLVED: To solve such a problem that an undesirable influence by organic matter is not taken into consideration, which is generated due to a member itself constituting a vacuum treatment apparatus to be used for manufacturing an organic EL element, or the like.

SOLUTION: Each of the members of the vacuum treatment apparatus is subjected to such a treatment that the emission of the organic matter component is decreased while finding that the element is contaminated with the organic matter component emitted from each of the members such as a crucible and a gasket constituting the vacuum treatment apparatus. For example, the crucible is formed from a material having low catalytic activity to a material to be deposited by evaporation. The gasket is subjected to such a treatment that the elution of the organic matter is decreased or formed from a material containing little organic matter.

COPYRIGHT: (C)2005, JPO&NCIPI



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特**昭2005-58978** (P2005-58978A)

(43) 公開日 平成17年3月10日 (2005.3.10)

(51) Int.C1. <sup>7</sup>	Fi		テーマコード(参考)		
BO1J 3/00	BO1 J	3/00	J	3K007	
BO1J 3/02	BO1 J	3/00	K	4KO29	
C23C 14/24	BO1J	3/02	M		
HO5B 33/10	C23C	14/24	Α		
HO5B 33/14	C23C	14/24	T		
	審査請求 未	請求 請求項	の数 32 O L	(全 13 頁)	最終頁に続く
(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2003-296439 (P2003-296439) 平成15年8月20日 (2003.8.20)	(71) 出願人 (74) 代理人 (74) 代理人 (72) 発明者 (72) 発明者	大宮 3 0 1 100071272	洋介 憲保 青素区米ケ袋2	2-1-17- 2-1-17- F人町53-2
			5	j	最終頁に続く

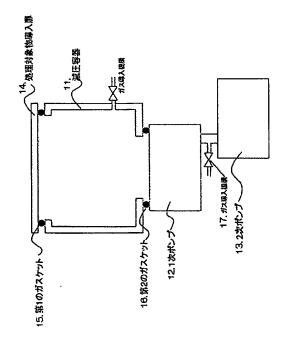
# (54) 【発明の名称】 減圧処理装置および蒸着装置

# (57) 【要約】

【課題】 有機EL素子等の製造に使用される減圧処理 装置では、当該処理装置を構成する部材自身に起因して 発生する有機物による悪影響について考慮されていない

【解決手段】 減圧処理装置を構成するるつぼ、ガスケット等の各部材から有機物成分が放出され、当該放出された有機物成分によって素子が汚染されることを見出し、有機物成分の放出を軽減する処理を減圧処理装置の各部材に施す。例えば、るつぼは蒸着材料に対して触媒性の低い材料によって形成し、ガスケットは有機物の溶出低減処理を施したものを使用するか、有機物の少ない材料のものを使用する。

【選択図】 図1



#### 【特許讀求の範囲】

# 【請求項1】

減圧容器と、該減圧容器に結合する排気手段と、該減圧容器にガスケットを介して接続された被処理物導入扉とを含む減圧処理装置において、該ガスケットは有機物放出の少ない材料で構成されていることを特徴とする減圧処理装置。

#### 【請求項2】

請求項1に記載の減圧処理装置において、前記ガスケットの構成材料は有機物を含むことを特徴とする減圧処理装置。

#### 【請求項3】

請求項2に記載の減圧処理装置において、前記ガスケットの構成材料は80℃以上の水に接触させる工程を経ていることを特徴とする減圧処理装置。

### 【請求項4】

請求項2または3に記載の減圧処理装置において、前記有機物の主成分はパーフロロエラストマーであることを特徴とする減圧処理装置。

### 【請求項5】

減圧容器と、該減圧容器に接続された排気手段と、該減圧容器に接続された被処理物導入扉と、該減圧容器の気密を保つ複数のガスケットとを含む減圧処理装置において、前記複数のガスケットのうち着脱頻度の少ない部位の気密を保つガスケットの構成材料は金属およびセラミックスの少なくとも一方であることを特徴とする減圧処理装置。

# 【請求項6】

請求項5に記載の減圧処理装置において、着脱頻度の多い部位の気密を保つガスケットの構成材料は有機物を含むことを特徴とする減圧処理装置。

# 【請求項7】

請求項6に記載の減圧処理装置において、前記有機物を含むガスケットは80℃以上の水に接触させる工程を経ていることを特徴とする減圧処理装置。

### 【諳求項8】

請求項6または7に記載の減圧処理装置において、前記有機物の主成分はパーフロロエラストマーであることを特徴とする減圧処理装置。

# 【請求項9】

請求項1乃至8のどれか一つに記載の減圧処理装置において、前記排気手段はポンプを含み、該ポンプの上流もしくはポンプパージ部に少量の不活性ガスを流すことを特徴とする減圧処理装置。

### 【請求項10】

請求項1乃至8のどれか一つに記載の減圧処理装置において、前記排気手段は1次ポンプと、該1次ポンプの排気側に接続された2次ポンプと、該1次ポンプおよび該2次ポンプの間に不活性ガスを導入するガス導入部とを含むことを特徴とする減圧処理装置。

# 【請求項11】

請求項1乃至10のどれか一つに記載の減圧処理装置において、処理時の真空度が10 0Torr以下であることを特徴とする減圧処理装置。

# 【請求項12】

減圧容器と、該減圧容器に結合する排気手段と、該減圧容器にガスケットを介して接続された基板導入扉と、蒸着源容器とを含む蒸着装置において、該ガスケットは有機物放出の少ない材料で構成されていることを特徴とする蒸着装置。

# 【請求項13】

請求項12に記載の蒸着装置において、前記ガスケットの構成材料は有機物を含むことを特徴とする蒸着装置。

### 【請求項14】

請求項13に記載の蒸着装置において、前記ガスケットの構成材料は80℃以上の水に接触させる工程を経ていることを特徴とする蒸着装置。

# 【請求項15】

請求項13または14に記載の蒸着装置において、前記有機物の主成分はパーフロロェラストマーであることを特徴とする蒸着装置。

# 【請求項16】

減圧容器と、該減圧容器に接続された排気手段と、該減圧容器に接続された基板導入扉と、該減圧容器の気密を保つ複数のガスケットと、蒸着源容器とを含む蒸着装置において、前記複数のガスケットのうち着脱頻度の少ない部位の気密を保つガスケットの構成材料は金属およびセラミックスの少なくとも一方であることを特徴とする蒸着装置。

# 【請求項17】

請求項16に記載の蒸着装置において、着脱頻度の多い部位の気密を保つガスケットの構成材料は有機物を含むことを特徴とする蒸着装置。

#### 【請求項18】

請求項17に記載の蒸着装置において、前記有機物を含むガスケットは80℃以上の水に接触させる工程を経ていることを特徴とする蒸着装置。

#### 【請求項19】

請求項17または18に記載の蒸着装置において、前記有機物の主成分はパーフロロェ ラストマーであることを特徴とする蒸着装置。

### 【請求項20】

請求項12または16に記載の蒸着装置において、前記蒸着源容器は触媒性の少ない材料で構成されていることを特徴とする蒸着装置。

# 【請求項21】

請求項20に記載の蒸着装置において、前記蒸着源容器内面はSi、Cr、AI、La、Y、Ta、Ti、Bから選ばれる元素の酸化物もしくは窒化物のいずれかを少なくとも含むことを特徴とする蒸着装置。

### 【請求項22】

請求項12または16に記載の蒸着装置において、前記蒸着源容器は高熱伝導率材料で構成されていることを特徴とする蒸着装置。

### 【請求項23】

請求項22に記載の蒸着装置において、前記蒸着源容器を構成する前記高熱伝導率材料は、AI、B、Siの窒化物もしくは金属材料のいずれかを少なくとも含むことを特徴とする蒸着装置。

# 【請求項24】

請求項23に記載の蒸着装置において、前記蒸着源容器の内面はSi、Cr、AI、La、Y、Ta、Ti、Bから選ばれる元素の酸化物もしくは窒化物のいずれかを少なくとも含むことを特徴とする蒸着装置。

# 【請求項25】

請求項20乃至24のどれか一つに記載の蒸着装置において、前記蒸着源容器の内面は略平滑であることを特徴とする蒸着装置。

### 【請求項26】

請求項12乃至25のどれか一つに記載の蒸着装置において、蒸着源容器に投入される蒸着材料は有機EL素子材料であることを特徴とする蒸着装置。

# 【請求項27】

請求項12乃至26のどれか一つに記載の蒸着装置において、前記排気手段はポンプを含み、該ポンプの上流もしくはポンプパージ部に少量の不活性ガスを流すことを特徴とする蒸着装置。

### 【請求項28】

請求項12乃至26のどれか一つに記載の蒸着装置において、前記排気手段は1次ポンプと、該1次ポンプの排気側に接続された2次ポンプと、該1次ポンプおよび該2次ポンプの間に不活性ガスを導入するガス導入部とを含むことを特徴とする蒸着装置。

# 【請求項29】

請求項12乃至28のどれか一つに記載の蒸着装置において、処理時の真空度が100

Torr以下であることを特徴とする蒸着装置

# 【請求項30】

請求項12乃至29のどれか一つに記載の蒸着装置を用いて成膜された有機層を有することを特徴とする有機EL素子。

### 【請求項31】

請求項12乃至29のどれか一つに記載の蒸着装置を用いて成膜された有機層を有することを特徴とする有機EL表示装置。

### 【請求項32】

複数の部材によって構成されている減圧処理装置において、前記複数の部材の少なくとも一つは有機物放出防止処理を受けていることを特徴とする減圧処理装置。

### 【発明の詳細な説明】

### 【技術分野】

# [0001]

本発明は、減圧処理装置および蒸着装置に関し、特に、有機物等の汚染を低減した減圧処理装置および蒸着装置に関する。

### 【背景技術】

# [0002]

有機EL素子など低分子量の化学物質を基板上に成膜する際には、簡便で比較的品質のよい薄膜を成膜する手法として減圧雰囲気における蒸着法が広く用いられている。蒸着装置は通常、減圧可能に構成されたステンレスやアルミニウム製の減圧容器に減圧ポンプが接続されて構成されている。

### [0003]

前述した減圧容器には被成膜対象となる基板を設置する基板ホルダーと、該基板を設置する際に開閉する被処理物導入扉が設けられている。また、減圧ポンプとしては、高い真空度を達成することが可能なターボ分子ポンプなどの分子流領域用ポンプ(以降 1 次ポンプと呼ぶ)と、該 1 次ポンプの排気側に接続され 1 次ポンプを補助するドライポンプや油回転ポンプ(以降 2 次ポンプと呼ぶ)とを組み合わせて使用することが一般的である。

### [0004]

前記被処理物導入扉と前記減圧容器との間の気密は、ゴム製の〇リングなどを前記扉と容器外壁との間に介在させることで保つことが一般的に行われており、前記ゴム製の〇リングとしては、デュポン社製のバイトンシリーズなどのフッ素ゴム〇リングが用いられることが一般的であり、その選定に対しては寸法や耐薬品性、耐プラズマ性などの機械的な特性に注意が払われている。

# [0005]

前記蒸着源容器はとくに限定されていないが、耐熱性の観点から、石英やグラファイト、グラッシーカーボン、BN、アルミナなどの材料が用いられている。

### [0006]

この種、蒸着装置として、特開2000-160328(特許文献1)、特開平5-44021(特許文献2)、及び、特開平8-321448(特許文献3)に記載されたものがある。

# [0007]

特許文献1は、化学物質の蒸着作業において、真空中で化学物質を加熱して蒸発または昇華させるために使用される蒸着源容器(kセル)を開示しており、特に、kセル内の蒸着材料の可視化を実現している。また、特許文献2は、真空蒸着における蒸着源容器(kセル)の構造を開示しており、特に、kセル内の被蒸着物の温度均一化を可能にしている。更に、特許文献3は、ポンプ排気側からの逆拡散により減圧処理装置内部に残留する不純物を低減させる減圧処理装置を開示している。

【特許文献1】特開2000-160328号公報

【特許文献2】特開平5-44021号公報

【特許文献 3 】 特開平 8 - 3 2 1 4 4 8 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0008]

前述した蒸着装置を含む減圧処理装置を使用した場合、装置内の気密を保つために重要なガスケットの構成材料からの放出ガスが多く、該放出ガス成分が減圧容器内の被処理物を汚染し、あるいは蒸着装置の場合には蒸着膜中に取り込まれて素子の特性を劣化する問題が生じることが判明した。

[0009]

このことを図6を参照して具体的に説明する。図6には、減圧処理装置と、当該減圧処理装置内の有機物量を測定するための測定系が示されており、減圧処理装置は減圧容器 1、減圧容器 1 に接続された 1次ポンプ 2、 1次ポンプ 2 の排気側に接続された 2 次ポンプ 3 とを備え、減圧容器 1 には、有機物量を計測する大気圧イオン化質量分析器(A P I ー M S) 4 が取り付けられている。これらの各部材はガスケット 5、 6、 7 を介して接続され、接続部の気密が保たれる構造になっている。

[0010]

ここで、1次ポンプ2としてはターボ分子ポンプ、2次ポンプ3としては半導体製造工程で一般的に使用されるドライポンプを用い、特許文献3に記載の方法により1次ポンプ2の排気側にArガスを導入することで1次ポンプ排気側からの有機物成分、水分の逆拡散を抑制している。

[0011]

ガスケット5、6、7として、半導体製造工程で一般的に使用されているデュポン社製のフッ素ゴム〇リング(バイトン)を用いた場合の測定結果が図ァに示されている。

[0012]

図7はAPI-MS4により測定された減圧容器1内におけるガス成分の質量分析の結果であり、横軸に質量数、縦軸に相対イオン強度(すなわち検出された分子の数)を示す。図7からも明らかなように、分子量40から240の間にピークが観測され、低分子の有機物が放出されていることがわかる。

[0013]

このような放出有機物成分が有機EL層などにとりこまれると、輝度低下や素子寿命の低下などの問題を引き起こしてしまう。

[0014]

また、蒸着源容器の内面が触媒性を有していたり、微細な孔(ポイド)があったり、表面が荒れていたりするために、蒸着材料が分解しやすく、蒸着膜中に分解物が取り込まれることで素子の特性が劣化するという問題が生じることも本発明者等は認識した。

[0015]

他方、特許文献1は、蒸着るつぼに関して透明性を確保することによりるつぼ内部の状態を可視化することを提案しているが、蒸着るつぼ内の蒸着材料の品質については考慮していない。また、蒸着装置の構成について、ガスケットからの放出ガスによる減圧容器内の汚染と云う観点では何ら記述が無く、この技術では高品質な蒸着成膜を行うことはできない。

[0016]

また、特許文献2においては、るつぼ外側に断熱材を配置することでるつぼ内の蒸着材料の温度を均一化し、蒸着膜の品質を確保している。しかしながら、るつぼ表面と蒸着材料との間の触媒性については何ら言及が無く、上述の触媒性による蒸着材料の分解の問題を解決していない。さらに、特許文献1と同様に蒸着装置の構成について言及されておらず、ガスケットからの放出ガスによる減圧容器内の汚染の観点では何ら記述が無く、この技術でも高品質な蒸着成膜を行うことはできない。

[0017]

更に、特許文献3は、減圧処理装置の排気ポンプの構成について記述しているが、該装

置におけるガスケットからの放出ガスの問題については何ら言及されていない。このため、蒸着装置など減圧度の高い状態で処理を行う場合、蒸着膜中にガスケットからの放出ガスが取り込まれてしまう問題は解決できない。

【課題を解決するための手段】

[0018]

本発明は上記問題に鑑みてなされたものであり、減圧処理装置または蒸着装置において、有機物放出の少ないガスケットを用いることを特徴とし、有機物放出の少ないガスケットを用いることを特徴とし、着脱頻度の少ない部位については、金属製またはセラミックス製のガスケットを用いることを特徴とし、着脱頻度の多い部位については、有機物を含むガスケットを用いることを特徴とする。有機物を含むガスケットについては、80℃以上の水、好ましくは沸騰水(ともに純水、特に超純水が好ましい)に接触する工程を経たガスケットもしくは主成分が特殊フッ素ゴム、パーフロロエラストマーであるガスケットを用いることを特徴とする。

[0019]

更に、本発明の蒸着装置は、蒸着源容器が触媒性の低い材料で構成されていること、あるいは、蒸着源容器は熱伝導率の高い材料で構成して着源容器内表面が触媒性の低い材料で構成されていることを特徴とする。また、本発明の蒸着源容器内面は略平滑であることを特徴とする。

[0020]

更に、本発明の蒸着装置は、蒸着材料が有機 E L 材料であることを特徴とする。さらに本発明の真空処理装置および蒸着装置は、処理時の真空度が 1 0 0 T o r r 以下であることを特徴とする。

[0021]

さらに本発明の有機EL素子は、上述の特徴を有する蒸着装置で成膜された有機膜を有することを特徴とする。

[0022]

更に、本発明の有機EL表示装置は、上述の特徴を有する蒸着装置で成膜された有機膜を有することを特徴とする。

[0023]

本発明によれば、前述したように、ガスケット材料として有機物放出が少ない材料が用いられているため、ガスケットから放出された有機物が減圧容器内を汚染したり蒸着膜中に取り込まれて蒸着膜の品質を劣化したりする問題を抑制できる。有機EL層の蒸着に本発明を用いれば、有機EL層に取り込まれる放出有機物成分が減少するため、有機EL素子の輝度の向上や発光寿命の向上が達成できる。

【発明の効果】

[0024]

本発明の減圧処理装置および蒸着装置によれば、ガスケット材料として有機物放出が少ない材料が用いられているため、ガスケットから放出された有機物が減圧処理装置内を汚染したり蒸着膜中に取り込まれたりして、処理対象物の品質が劣化する問題を抑制できる。有機EL層の蒸着に本発明を用いれば、有機EL層に取り込まれる放出有機物成分が減少するため、有機EL素子の輝度の向上や発光寿命の向上が達成できる。

[0025]

さらに、本発明の蒸着装置によれば、蒸着源容器または容器内表面に触媒性の低い材料を用いるため、蒸着材料とくに有機EL材料などの有機材料の分解を抑制することができる、有機EL素子または表示装置の有機膜中に含有される不純物量を低減することができるため、素子の発光輝度や、発光寿命を向上させることができる。さらに本発明の蒸着装置によれば、蒸着源容器の内表面は略平坦な表面であるため、蒸着材料と蒸着源容器が接する表面積を小さくすることができ、これによって、蒸着材料の分解量を減少することができるため、有機EL素子または表示装置の有機膜中に含有される不純物量を低減することができるため、素子の発光輝度や発光寿命を向上させることができる。

# 【発明を実施するための最良の形態】

# [0026]

#### [0027]

本発明で云う着脱頻度の少ない部位とは、装置運用時に、1週間以上、好ましくは1ヶヶ月以上、より好ましくは1年以上着脱を行わない部位を指し、着脱頻度の多い部位とから、1週間未満で取り出す場合に開閉する被処理物導入扉などは着脱頻度の多い部位である。着脱頻度の少ない部位である。着脱頻度の少ない部位である。着脱頻度の少ない部位である。が必要とが好ましいのがより少ない金属ガスケットまたはセラミックガスケットを用いることが好ましいが好ましい。ない材料で構成された有機物ガスケットを用いることが好ましい。

### [0028]

次に、有機物ガスケットから放出有機物成分の基板への吸着量を別定られた放出有機物成分の基板への吸着量を別定られた放出有機物成分する減圧の処理装置内による。図44で対方の大力を機物である。図44で対方の大力を機物を有機物である。図4なケットが放出された有機物である。の処理をでは、有機物では、有機を受け、大力のでは、10にでのでのないがの放出量が増加することが分る。では、10にでのでは、10にでのでの放出量が増加することが分る。であることが分を変に、10にでのであることが分のない、10にでのであることが分のない、10にでのであることが分る。

### [0029]

次に、本発明の蒸着装置に用いる蒸着源容器について図5を用いて説明する。図5は本発明の蒸着装置に用いる蒸着源容器50の構造の一例を示す断面図である。蒸着源容器50の構造の一例を示す断面図である。蒸着源容器50の構成する材料は充填する蒸着材料に対して触媒性の低い材料であり、具体的にはいい、Cr、Al、La、Y、Ta、Tiから選ばれる元素の酸化物もしくは窒化物が化学のに安定であり好適である。例えば、Al2O3、Cr2O3、AlN、Y2O3、La2O3、MgOなどが好ましい。特に蒸着材料が接触する部位の触媒性が低ければよく、タングステンなど、熱伝導率が1W/mK以上の高熱伝導率材料で形成した蒸着源容器の内表面に上述の触媒性の低い材料を形成してもよい。形成に際しては、プラズマ溶射法による形成や、スパッタ法によって例えばAlなどをスパッタし、その後、酸化または窒化を

行ってもよい。高熱 伝導率材料で蒸着容器を形成した場合、容器外部に設けられるヒーターからの熱を蒸着材料に効率良く伝達できるため、蒸着膜の均一性を維持し、かつエネルギー効率を高められる点で好適である。本発明の蒸着装置に用いる蒸着源容器の構造は上述の有底円筒形状に限定されることはなく、蒸着材料を積載して加熱することができればよい。このような形状としては、ボート状や皿状形状を例としてあげることができる。

さらに本発明の蒸着装置に用いる蒸着源容器 5 0 の内表面は略平滑な表面であることが好ましい。本発明でいう略平滑な表面とは、蒸着材料に対して平滑に見える表面であり、中心線平均粗さが 1 0 0 n m以下であることが好ましく、 1 0 n m以下がより好ましく、1 n m以下がさらに好ましい。このようにすることで蒸着材料分子が蒸着源容器と接触する実行表面積が小さくなるため、蒸着源容器と蒸着材料の境界面における蒸着材料の分解を抑制することができる。

# [0031]

[0030]

本発明の蒸着装置によれば、蒸着源容器または容器内表面に触媒性の低い材料を用いるため、蒸着材料とくに有機EL材料などの有機材料の分解を抑制することができ、有機EL素子または表示装置の有機膜中に含有される不純物量を低減することができるため、素子の発光輝度や、発光寿命を向上させることができる。さらに本発明の蒸着装置によれば、蒸着源容器の内表面は略平坦な表面であるため、蒸着材料と蒸着源容器が接する表面積を小さくすることができ、これによって、蒸着材料の分解量を減少することができるため、有機EL素子または表示装置の有機膜中に含有される不純物量を低減することができるため、素子の発光輝度や発光寿命を向上させることができる。

### 【実施例1】

# [0032]

本発明の実施例1における減圧処理装置について図1を用いて説明する。図1は本実施例1の減圧処理装置の一例を示す断面図であり、減圧容器11と、減圧容器11に接続された排気用1次ポンプ12と、1次ポンプの排気側に接続された排気用2次ポンプ13と、1次ポンプ12と、1次ポンプの排気側に接続された排気用2次ポンプ13と接続され処理対象物の出し入れをする際に開閉する処理対象物導入扉14と、処理対象物導入扉14と、処理対象物導入扉14と、処理対象物導入扉14と減圧容器11と1次ポンプ12の間に介在し各接続部位の機密を保持する第1のガスケット15および第2のガスケット16とによって構成されている。

### [0033]

1 次ポンプ 1 2 はターボ分子ポンプとし、 2 次ポンプ 1 3 はスクリュードライポンプとした。ガス導入機構 1 7 から 1 0 0 s c c m の A r を通じ、スクリュードライポンプ 1 3 からの不純物の逆拡散を抑制できる構成とした。第 2 のガスケット 1 6 は C u 製のガスケットを用い、第1のガスケット 1 5 はパーフロロエラストマー製のガスケットを用いた。

### [0034]

着脱頻度の高い処理対象物導入扉部14の第1のガスケット15を有機物放出の少ないパーフロロエラストマー製としたため、減圧容器11内における不純物量を抑制することができ、被処理基板(図示せず)への不純物吸着を抑制できた。

### 【実施例2】

### [0035]

本発明の実施例2における蒸着装置について図2を用いて説明する。図2は本実施例2の蒸着装置の一例を示す断面図であり、蒸着処理を行う処理室21と、処理室21との間仕切りを行い、また、処理室21の気密を保つゲート弁24を介して処理室21に接続された基板導入室31と、基板導入室31に接続された基板導入庫34と、処理室21において基板25を保持する基板ホルダー26と、処理室21および基板導入室31のそれぞれにポンプゲート弁28および38を介して接続された1次ポンプ22および32と、1次ポンプ22および32の排気側に接続された2次ポンプ23および33と、1次ポンプ22,32と2次ポンプ23.33との間に位置し、2次ポンプ

23、33からの不純物の逆拡散を抑制するポンプパージガス導入機構27および37と、処理室21にガスを導入する処理室ガス導入機構29と、蒸着源容器42を格納する蒸着源容器41と、蒸着源容器41と処理室21の間に存在し、不要な時期の蒸着を遮断するシャッター機構44と、各部位の接続部に存在し外部との気密を保つガスケット52、53、54、55、56、57、58、59、60とからなる。このうち、本実施例における蒸着装置では、基板導入扉34と基板導入室31間および蒸着源室41とシャッター機構44間に存在するガスケット52および56はパーフロロエラストマー製とした。れ以外のガスケット53、54、55、57、58、59、60はCu製とした。

[0036]

このようにすることによって、有機物を含むガスケットを必要最小限とすることができ、かつ、有機物を含むガスケットも有機物放出が格段に小さい材料を用いているため、基板25上に成膜される有機物薄膜中にガスケットから放出された不純物が取り込まれるのを抑制することができる。また、蒸着源容器42はAI2O3製とし、研磨処理により内面を略平坦な状態としたため、触媒性がほとんど無く、蒸着源容器42内部での蒸着材料の熱分解を抑制することができた。

[0037]

本蒸着装置を用いて、有機EL層を形成し有機EL素子特性を計測した結果、同じ電流における輝度が、従来の一般的なフッ素ゴム製ガスケットおよび一般的な蒸着源容器を用いた場合に比べ、30%向上し、輝度半減寿命が2倍の10000時間となった。ガスケットからの有機物放出を抑制し、蒸着源容器における蒸着材料の分解を抑制したため、不純物が有機EL層に取り込まれることが抑制されるため、輝度および寿命を向上させることができた。

【産業上の利用可能性】

[0038]

本発明に係る蒸着装置は、装置内部における有機物の発生を低減できる構成を備えているため、有機物による汚染を防止する必要のある表示装置、特に、有機EL素子を製造するのに適している。

【図面の簡単な説明】

[0039]

- 【図1】本発明の実施例1に係る蒸着装置の概略構成を示す図である。
- 【 図 2 】 本 発 明 の 実 施 例 2 に 係 る 蒸 着 装 置 の 概 略 構 成 を 示 す 図 で あ る 。
- 【図3】本発明に係るガスケットを使用した場合における放出ガスの測定結果を示すグラフである。
- 【図4】各種ガスケットを使用した場合における放出有機物成分の基板への吸着量の測定結果を示すグラフである。
- 【図5】本発明の蒸着装置に使用される蒸着源容器の構造の一例を示す断面図である。
- 【図6】通常使用されている減圧処理装置を示す概略構成図である。
- 【図7】従来のガスケットを用いた場合の測定結果を示す図である。

【符号の説明】

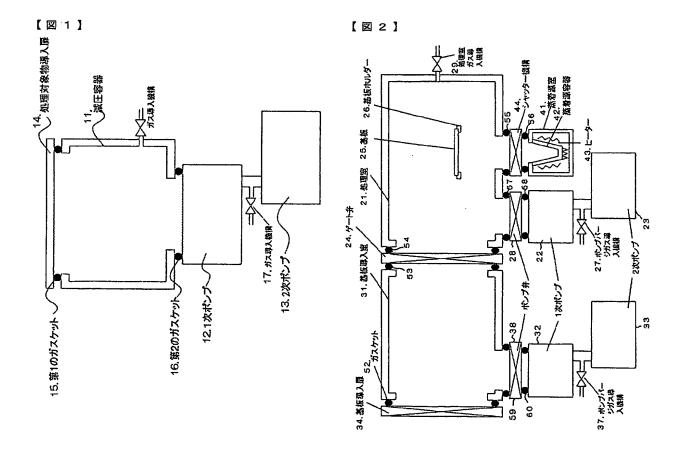
[0040]

1 1減圧容器1 2排気用 1 次ポンプ1 3排気用 2 次ポンプ1 4処理対象物導入扉1 5第 1 のガスケット1 6第 2 のガスケット

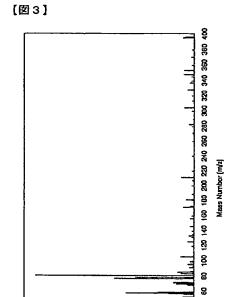
17 ガス導入機構

21処理室24ゲート弁

```
2 5
       基板
2 6
       基板ホルダー
3 1
       基板導入室
3 4
       基板導入扉
28,38
       ポンプゲート弁
22,32
       1 次ポンプ
23,33
       2次ポンプ
27,37
       ポンプパージガス導入機構
       処理室ガス導入機構
4 1
       蒸着源室
4 2
       蒸着源容器
4 3
       ヒーター
       シャッター機構
4 4
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
                                     ガスケット
```

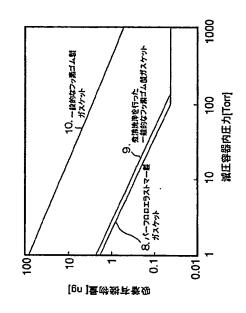


【図4】



8

9,0

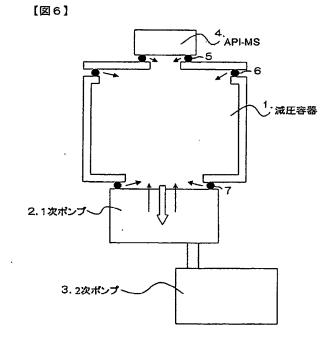




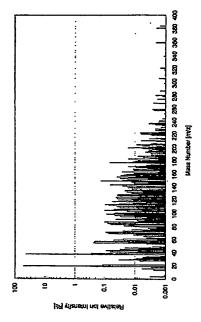
(44) Vitanetni noi evitsieR

횽

【図5】



【図フ】



フロントページの続き

(51) Int. CI. 7

FI

テーマコード (参考)

H O 5 B 33/10 H O 5 B 33/14

Α

(72) 発明者 森本 明大

宮城県仙台市青葉区愛子中央1-2-36-B201

Fターム(参考) 3K007 AB02 AB11 DB03 FA01 FA03

4K029 AA09 AA24 BA62 BC07 BD00 CA01 DA09 DB13 KA05